

FITXA DE DESCRIPCIÓ DE LA PRESTACIÓ (model SCT)

DEFINICIÓ DE LA PRESTACIÓ			
Nom de la prestació	Suport en microscòpia òptica i electrònica: microscòpia òptica, microscòpia electrònica de rastreig (SEM), microscòpia electrònica de transmissió (TEM), microscòpia electrònica de transmissió d'alta resolució (TEMHR).		
Descripció	- Realització de cursos de formació bàsica per esdevenir usuaris autoritzats - Suport en la realització d'experiments o aplicacions o tècniques: - Microanàlisi R-X EDS tant en SEM com amb el TEMHR - Sistema de difracció d'electrons retrodifosos (EBSD) acoblat al SEM.		
Subunitat (secció, àrea...) i persona responsable	Secció de propietats físiques i metrologia Àrea: microscòpia òptica i electrònica Responsable: Ferran Hierro Riu		
Altres unitats del mateix servei o d'altres serveis implicades			
Horari i calendari de prestació del servei	Horari d'utilització de l'instrumental d'autoservei: continu Horari de suport tècnic: horari laboral: dill, dc i dv 8 a 15h i dm i dj matí-horabaixa		
Persones destinatàries	Professors, investigadors i estudiants de Màster i Doctorat dels grups de recerca de la UIB Usuaris externs, prèvia autorització del director dels serveis		
Requisits previs per a la prestació del servei	Haver realitzat el curs de formació bàsica per esdevenir usuaris autoritzats. Règim d'autoservei: reservar l'instrument segons les normes vigents		
Canals de prestació del servei	☒ Presencial	☐ Telefònic	☐ Correu electrònic
	☐ Web	☐ UIBdigital	☐ Altres
Temps previst de tramitació	Segons reserves	Cost per a l'usuari	Consultar amb el tècnic
Informació complementària			
Normativa			
Accions que ha de realitzar la persona interessada			
Sol·licitud (com s'ha de sol·licitar, on cal adreçar-se...)	Règim d'autoservei: realitzar la reserva al quadern de reserves Necessitat de suport tècnic: contactar amb el tècnic responsable Tel.: 971 17 33 87 . E-mail: ferran.hierro@uib.es		
Documents que cal aportar	Documents normalitzats UIB		
	Altres documents		
Altres accions			

Nom del servei i/o unitat	SCT		
Integrants del CQ que han elaborat aquest document	Joan Cifre Bauzà		
Data d'elaboració	23/06/2010	Data d'enviament al SEQUA	

